Examine's Com

AN 1994:206463 HCAPLUS

DN 120:206463

ΤI Electric conductive materials

Kimura, Taro; Toe, Tamio IN

PA

Nippon Mining Co Ltd, Japan Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 8 pp. CODEN: JKXXAF

DTPatent

LΑ Japanese

FAN.CNT 1

PATENT NO. KIND DATE APPLICATION NO. DATE -----____

ΡI JP 05311291 A2 19931122 JP 1991-270932 19911018

The materials contain alloys contg. Cr 0.05-1.0, Zn 0.1-4.0, optionally Sn, Mg, Mn, Al, B, P, As, Sb, Ag, and/or Pb 0.001-5.0, optionally Ni, Co, and/or Fe 0.1-5.0%, and balance Cu and ppts. (particle size <2.mu.m manufd. by aging).

goss The

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-311291

(43)公開日 平成5年(1993)11月22日

(51)Int.Cl.5

識別配号

FΙ

技術表示箇所

C 2 2 C 9/04

H 0 1 B 1/02

A 7244-5G

庁内整理番号

審査請求 未請求 請求項の数6(全 8 頁)

(21)出顧番号

特願平3-270932

(71)出願人 592258063

日鉱金属株式会社

(22)出願日 平成3年(1991)10月18日

東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

(72)発明者 木村 太郎

埼玉県戸田市新曽南三丁目17番35号 日本

鉱業株式会社新材料研究所内

(72)発明者 東江 民夫

神奈川県高座郡寒川町倉見三番地 日本鉱

業株式会社倉見工場内

(74)代理人 弁理士 小松 秀岳 (外2名)

(54)【発明の名称】 通電材料

(57)【要約】

【目的】 リードフレーム、端子、コネクター、バスバー間でのマイグレーションの発生を抑えた電気部品材料用の通電材料を提供する。

【構成】 $Cr0.05\sim1.0wt\%$ 、 $Zn0.1\sim4.0wt\%$ を含有し、あるいはさらにNi、Fe、Cooうちの1種又は2種以上を $0.1\sim5.0wt\%$ 又はさらに副成分としてAg、Pb、Sn、Mg、Mn、Ai, B、P, As 、Sbからなる群から1種又は2種以上を総量で $0.001\sim5.0wt\%$ のいずれか又は双方を含み、残部Cuで、Oが20Ppm以下、析出物の大きさが 2μ m以下、結晶粒度が 30μ m以下である通電材料である。

【効果】 高い導電率を有し、かつ耐マイグレーション 性の優れた材料で、リードフレームや、自動車の端子・ コネクター・バスバー等に適用される。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Cr0.05~1.0wt%、Zn0. 1~4.0wt%を含有し、残部Cuおよび不可避的不 純物からなる合金で、時効処理による析出物が存在し、 その析出物の大きさが2μm以下であることを特徴とす る通電材料。

【請求項2】 Cr0.05~1.0wt%、Zn0. 1~4. Owt%と、Ni、Fe、Coのうちの1種又 は2種以上を総量で0.1~5.0wt%含み、残部C uおよび不可避的不純物からなる合金で、時効処理によ 10 強く望まれていた。 る析出物が存在し、その析出物の大きさが2μm以下で あることを特徴とする通電材料。

【請求項3】 Cr0.05~1.0wt%、Zn0. 1~4.0wt%を含有し、さらに副成分としてSn、 Mg、Mn、Al、B、P、As、Sb、Ag、Pbか らなる群から1種又は2種以上を総量で0.001~ 5.0wt%含み、残部Cu及び不可避的不純物からな る合金で、時効処理による析出物が存在し、その析出物 の大きさが2μm以下であることを特徴とする通電材

【請求項4】 Cr0.05~1.0wt%、Zn0. 1~4. Owt%と、Ni、Fe、Coのうちの1種又 は2種以上を総量で0.1~5.0wt%含み、さらに 副成分としてSn、Mg、Mn、Al、B、P、As、 Sb、Ag、Pbからなる群から1種又は2種以上を総 量で0.001~5.0wt%含み、残部Cu及び不可 避的不純物からなる合金で、時効処理による析出物が存 在し、その析出物の大きさが2μm以下であることを特 徴とする通電材料。

【請求項5】 〇含有量が20ppm以下である請求項 30 果を有する元素である。 1ないし4のいずれかに記載の通電材料。

【請求項6】 結晶粒度が30μm以下である請求項1 ないし5のいずれかに記載の通電材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、リードフレーム、端 子、コネクター、バスバー (ブスバーともいう)間での マイグレーションの発生を抑えた電気部品材料用の通電 材料に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子、電気機器等の小型軽量化が 進み、使用されるコネクター等の部品も小型化するとと もに、部品間の距離も著しく短くなる傾向にある。又、 回路はますます集積化される傾向にある。すなわち、従 来、個々の電子部品はリード線により接続されて回路が 形成されていたが、部品数が増すに従い回路が複雑とな るので、これらを集積化することにより回路の小型化が 進められている。

[0003]

された回路において、異なる回路又は配線が小型化のた めにわずかな間隔をおいて隔てられているが、この間隔 内に水などの電解質が介在すると電気化学的反応が生 じ、高電位側の通電部の材料となっている銅合金から溶 解した銅イオンが低電位側で析出し、更にその量が増す と短絡する現象が生じる。この現象をマイグレーション、 といい、このようなマイグレーションが起ると、回路が 正常に機能しなくなる。したがって、近年では高い導電 率を有し、かつ、マイグレーションの発生しない材料が

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記の問題 点に鑑み、マイグレーションの研究を進め、陽極側に接 続された端子、コネクター、バスバー等の通電材料とし TCr0. 05~1. 0wt%, Zn0. 1~4. 0w t%を含み、あるいは、さらにNi、Fe、Coからな る1種又は2種以上を総量で0.1~5.0wt%又は さらに副成分としてAg、Pb、Sn、Mg、Mn、A 1、B、P、As、Sbからなる群から1種又は2種以 20 上を総量で0.001~5.0wt%のいずれか又は双 方を含み、残部Cu及び不可避的不純物からなる合金 で、時効処理による析出物が存在し、その析出物の大き さが2μm以下であること、さらに、上記合金のO含有 量が20ppm以下であることあるいは結晶粒度が30 μm以下であることを特徴とするものである。 【0005】本発明にしたがってCuに添加される元素

のそれぞれの添加量は次のことを考慮して定められる。 すなわち、まずCrは銅及び銅合金に含有されることに より、銅及び銅合金のマイグレーション性を抑制する効

【0006】マイグレーション現象を抑制する機構は明 確ではないが、Crの存在によりCuイオンの溶出量が 減少し、Crの化合物の生成により、析出したCu粒子 を介する通電が妨害されることによって、電極間のマイ グレーション現象が抑制されると推察される。

【0007】Cr含有量を0.05~1.0wt%とす る理由はCr含有量がO.05wt%未満では、マイグ レーション現象を抑制する効果がなく、1.0wt%を 超えるとマイグレーション現象の抑制効果はあるが、導 40 電率が低下し、通電時の発熱量が大きくなり、熱放散性 も低くなるためである。

【0008】また、Znも銅及び銅合金に含有されるこ とにより銅及び銅合金のマイグレーション性を抑制する 効果を有する元素であり、特にCrと共に含まれること により、Cr又はZnが単独で含まれる場合よりもマイ グレーション性を抑制する効果が大きくなる。

【0009】Zn含有量を0.1~4.0wt%とする 理由は2n含有量が0.1wt%未満では、マイグレー ション現象を抑制する効果がなく、4.0wt%を超え 【発明が解決しようとする課題】従来の小型化、集積化 50 るとマイグレーション現象の抑制効果はあるが、導電率 3

が低下し、通電時の発熱量が大きくなり、熱放散性も低 くなるためである。

【0010】Ni、Fe、Coの1種又は2種以上の含 有量を0.1~5.0wt%とする理由は、これら元素 はマイグレーション現象の抑制効果を持つとともに、強 度向上にも寄与するものであるが、0.1wt%未満で はその効果は低く、5.0wt%を超えると導電率の低 下が著しくなるためである。さらに副成分として、A g、Pb、Sn、Mg、Mn、Al、B、P、As、S bからなる群から1種又は2種以上を総量で0.001 10 【0014】まず表1に示す組成の本発明合金及び比較 ~5.0wt%含む理由は、強度を向上させるためであ るが、0.001wt%未満ではその効果はなく、逆に 5. 0 w t %を超えると導電率が著しく低下するためで

【0011】析出物の大きさを2μm以下に限定した理 由は析出物が2μmを超えるような粗大なものになる と、急激にマイグレーション現象が発生し易くなるため である。酸素含有量を20ppm以下とした理由は、C

rが酸化物として合金中にとらえられているとマイグレ ーション性の抑制効果が低減する事が判明したためであ る。

【0012】結晶粒度を30µm以下とした理由は、結 晶粒度が30µmを超えて粗大化してくると、加工性が 低下するとともに、耐マイグレーション性も低下する傾 向が見られるためである。

[0013]

【実施例】以下に本発明の具体例を示す。

合金を不活性雰囲気中で溶解鋳造し、面削後熱間圧延 し、その後、冷間圧延と焼鈍酸洗をくり返し、400~ 600℃で所定時間の最終焼鈍により結晶粒度を調整 し、酸洗後加工度20%の厚さ0.8mmの冷間圧延板 を得た。そして、#1200エメリー紙で表面研摩し た。

[0015]

【表1】

表1

| | | 化 学 成 分 (wt%) | | | | | | | 折出 |
|---|----|---------------|------|------|--------------------------|--------------------------------|-------|------|------|
| | No | Cu | Сr | Zn | Ni . Pe . Co | Sn.Mg.Mn.Al.B. | 使業含有量 | 粒度 | 物径 |
| | | - | • . | | W1110100 | P.As.Sb.Ag.Pb | (ppm) | (μm) | (µm) |
| | 1 | 残 | 0.08 | 2.02 | - | | 18 | 10 | 0.8 |
| | 2 | " | 0.30 | 0.84 | _ | _ | 10 | 20 | 0.6 |
| | 3 | " | 0.30 | 0.84 | - | | 85 | 20 | 0.8 |
| İ | 4 | " | 0.71 | 0.15 | - | - | 14 | 15 | 1.4 |
| | 5 | " | 0.71 | 0.15 | - | _ | 14 | 80 | 1.0 |
| | 6 | " | 0.28 | 0.72 | 0.18Ni | | 10 | 10 | 0.8 |
| | 7 | " | 0.28 | 0.82 | 0.25Fe | - | 14 | 10 | 1.2 |
| 本 | 8 | " | 0.28 | 0.72 | 0.11Co | _ | 4 | 20 | 1.0 |
| | 9 | " | 0.28 | 0.72 | 0.11Co | | 91 | 15 | 1.6 |
| | 10 | " | 0.15 | 1.52 | 0.10Ni.U.28Fe | _ | 9 | 20 | 1.0 |
| | 11 | " | 0.23 | 0.84 | 0.19Ni.0.16Co | _ | 13 | 10 | 8.0 |
| 発 | 12 | " | 0.30 | 1.01 | 0.42Fe.0.22Co | - | 11 | 15 | 1.2 |
| | 13 | " | 0.30 | 1.01 | 0.42Fe.0.22Co | _ | 11 | 100 | 0.8 |
| | 14 | " | 0.11 | 2.51 | 0.15Ni.0.09Co. 0.28Fe | - | 8 | 20 | 1.0 |
| 明 | 15 | " | 0.12 | 0.40 | _ | 0.05As | 8 | 25 | 0.4 |
| | 16 | " | 0.27 | 0.18 | _ | 0.15Sn | Ш | 10 | 0.8 |
| | 17 | " | 0.27 | 1.20 | - | 0.125Mg | 18 | 20 | 1.0 |
| | 18 | " | 0.35 | 0.11 | _ | 0.03A1 | L4 | 20 | 0.6 |
| 合 | 19 | " | 0.31 | 0.37 | _ | 0.01B | 8 | 25 | 1.0 |
| | 20 | " | 0.23 | 0.43 | 1.14Fe | 0.04P | 7 | 15 | 0.6 |
| | 21 | " | 0.23 | 0.22 | _ | 0.08Sb | 10 | 10 | 1.0 |
| 金 | 22 | " | 0.17 | 1.09 | 0.41Fe.0.12Ni. 0.08Co | 0.05Ag | 8 | 10 | 0.8 |
| | 23 | " | 0.20 | 0.76 | | 0.02Pb | 6 | 15 | 0.6 |
| | 24 | " | 0.20 | 8.16 | _ | 0.11Ag.0.02Sb. 0.03Al.0.01B | 12 | 10 | 0.8 |
| | 25 | " | 0.33 | 1.35 | _ | 0.19Sn.0.08Mn. 0.02Pb | 7 | 20 | 0.4 |
| | 26 | " | 0.33 | 1.35 | - | 0.19Sn.0.08Mn. 0.02Pb | 100 | 15 | 0.8 |

[0016]

* *【表2】

8

7

表1のつづき

| | | | | 化 | 学 成 5 | (w t %) | | 結晶 | 析出 |
|---|----|----|------|------|---------------|----------------|-------|------|------|
| | No | Cu | Сг | 2 n | Ni.Fe.Co | Sn.Mg.Mn.Al.B. | 酸素含有量 | 粒度 | 物径 |
| | | | | | | P.As.Sb.Ag.Pb | (ppm) | (µm) | (µn) |
| - | 27 | 残 | 0.64 | 0.18 | | 0.52Mg.0.05p | 10 | 15 | 1.2 |
| | 28 | " | 0.17 | 1.50 | 0.32Nī | 0.08Ag.0.05Pb. | 15 | 10 | 0.6 |
| 本 | | | | | | 0.14Sn | | | |
| 発 | 29 | " | 0.24 | 0.73 | 0.16NI.0.10Co | U.02As | 12 | 25 | 0.9 |
| 明 | 30 | " | 0.29 | 2.01 | 0.31Co.0.14Fe | 0.15Mn | 7 | 20 | 0.8 |
| 合 | 31 | " | 0.29 | 2.01 | 0.31Co.0.14Fe | 0.15Mn | 7 | 80 | 0.8 |
| 金 | 32 | " | 0.38 | 1.10 | 0.24Co | 0.10A1.0.13Mg. | 8 | 15 | 1.0 |
| 1 | | | | | | 0.02B | | | |
| | 33 | " | 0.59 | 0.21 | 1.85Fe.0.52Ni | 0.10P.0.03Sb | 11 | 20 | 1.4 |
| | 34 | " | 0.22 | 0.85 | | 0.03As.0.08Mn | 15 | 25 | 0.6 |
| | 35 | " | 0.01 | 0.84 | 1 | _ | 15 | 10 | 0.6 |
| 比 | 36 | 11 | 0.30 | 0.03 | 1 | _ | 18 | 15 | 0.8 |
| 較 | 37 | " | 2.85 | 0.21 | _ | _ | 12 | 25 | 1.3 |
| 合 | 38 | " | 0.71 | 0.15 | - | - | 10 | 20 | 3.2 |
| 金 | 39 | " | 0.23 | 0.43 | 1.14Fe | 0.04P | 7 | 15 | 2.8 |
| | 40 | " | 0.20 | 0.76 | 1 | 0.02Pb | 6 | 20 | 2.6 |
| | 41 | " | _ | 30 | - | _ | 45 | 10 | - |
| | 42 | " | _ | 1 | - | _ | 7 | 15 | - |

【0017】これらの得られた供試材について引張強 さ、伸び、導電率、耐マイグレーション性を評価した。 結果を表 2に示す。耐マイグレーション性は供試材を1 0mm×80mmに切断し、2枚1組として、図1に示 30 3中矢印) を表2に示す。 すようにセットした供試材を図2に示すようにして水道 水中(300cc)に試験片上面が液面下20mmにな るように浸漬した。次にこの2枚の供試材に14Vの直*

* 流電圧を加え、経過時間に対する電流値の変化を記録計 にて測定した。この結果の代表例を図3に示す。又、各 供試材における電流値が2.0Aになるまでの時間(図

[0018]

【表3】

10

| | | | т | | |
|---|------|---------|------|---------|------------|
| | 引張強さ | | 伸び | 導電率 | 耐マイグレーション性 |
| | No. | (N/mm²) | (%) | (%IACS) | (2.0Aになる |
| | ļ., | | ļ | | 時間.min.) |
| | 1 | 458 | 12.6 | 71 | 480 |
| | 2 | 479 | 16.2 | 80 | 540 |
| | 3 | 480 | 15.7 | 80 | 470 |
| | 4 | 482 | 15.1 | 77 | 590 |
| | 5 | 470 | 18.7 | 77 | 540 |
| | 6 | 489 | 16.4 | 68 | 540 |
| 本 | 7 | 486 | 16.8 | 70 | 540 |
| | 8 | 490 | 15.1 | 76 | 540 |
| | 9 | 492 | 14.6 | 76 | 470 |
| | 10 | 468 | 16.0 | 65 | 510 |
| 発 | 11 | 480 | 16.4 | 68 | 530 |
| | 12 | 492 | 15.7 | 65 | 550 |
| | 13 | 478 | 17.6 | 65 | 510 |
| | 14 | 471 | 16.4 | 69 | 510 |
| 明 | 15 | 453 | 16.2 | 85 | 470 |
| | 16 | 476 | 15.0 | 82 | 520 |
| | 17 | 484 | 16.1 | 82 | 540 |
| | 18 | 470 | 15.9 | 91 | 550 |
| 合 | 19 | 472 | 14.3 | 90 | 540 |
| | 20 | 523 | 13.8 | 65 | 580 |
| | 21 | 467 | 14.1 | 90 | 500 |
| | 22 | 508 | 15.8 | 62 | 520 |
| 金 | 23 | 470 | 16.0 | 87 | 500 |
| | 24 | 512 | 12.0 | 63 | 540 |
| | 25 | 499 | 16.8 | 70 | 550 |
| | 28 | 507 | 14.5 | 70 | 480 |
| | 27 | 529 | 15.2 | 72 | 580 |
| | 28 | 523 | 11.9 | 65 | 510 |
| | | | | | |

[0019]

40【表4】

表2のつづき

| | No. | 引張強さ (N/mm²) | 伸び (%) | 導電率 (%) ACS) | 耐マイグレーション性 (2.0Aになる 時間.min.) |
|---|-----|-----------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| 本 | 29 | 515 | 16.5 | 71 | 520 |
| 発 | 30 | 521 | 15.3 | 58 | 560 |
| 明 | 31 | 496 | 21.5 | 58 | 520 |
| 合 | 32 | 519 | 15.0 | 65 | 560 |
| 金 | 33 | 541 | 17.1 | 63 | 590 |
| | 34 | 470 | 16.5 | 84 | 510 |
| | 35 | 423 | 13.2 | 92 | 200 |
| | 36 | 462 | 15.3 | 90 | 410 |
| 比 | 37 | 529 | 16.9 | 48 | 650 |
| 較 | 38 | 457 | 14.7 | . 78 | 280 |
| 습 | 39 | 492 | 18.8 | 65 | 240 |
| 金 | 40 | 453 | 19.5 | 87 | 210 |
| | 41 | 485 | 14.4 | 28 | 480 |
| | 42 | 305 | 13.1 | 102 | 105 |

【0020】なお、析出物の大きさは供試材断面を10 00倍で2mm²検鏡し、最大の析出物の大きさにより 求めた。

【0021】表2より、本発明合金No.1~34は、い ずれも導電率が58% IAC S以上で、かつ強度と耐マ イグレーション性に優れ、リードフレームや自動車の端 求められる通電材料として最適な合金であることがわか る。また、本発明合金No. 2とNo. 3、No. 8とNo. 9 およびNo. 25とNo. 26より0含有量が少ない方が、 マイグレーション性の抑制効果が大きいことがわかる。 さらに本発明合金No. 4と5、No. 12と13、および No.30と31から結晶粒度が小さい方が、マイグレー ション性の抑制効果が大きいことがわかる。そのため、 耐マイグレーション性の点からは0含有量が20ppm 以下、結晶粒度が30µm以下が望ましい。また、比較 合金No. 35は本発明合金No. 2に比べてr含有量が 40 少ないため、耐マイグレーション性が悪く、強度も低 い。比較合金No.36は本発明合金No.2に比べZn含*

*有量が少ないため、耐マイグレーション性が悪い。比較 合金No. 37は、Cr含有量が多すぎるため導電率が 低い。比較合金No.38とNo.39およびNo.40は、 本発明合金No. 2とNo. 20およびNo. 23に比べ析出 物径が大きすぎるため、耐マイグレーション性が悪い。 比較合金No. 41は従来自動車のバスバー等に用いられ 子、コネクター、バスバー等の耐マイグレーション性の 30 ている黄銅1種で耐マイグレーション性は高いが、導電 率が低い。比較合金No. 4 2は無酸素銅で導電率は高い が耐マイグレーション性は悪い。

[0022]

【発明の効果】本発明の通電材料は高い導電率を有し、 かつ耐マイグレーション性の優れた材料である。

【図面の簡単な説明】

【図1】耐マイグレーション性のテストのための供試材 の斜視図である。

【図2】同テストの説明図である。

【図3】耐マイグレーションテスト結果を示すグラフで ある。

【図1】







